



基于缺陷态钝化的高效稳定蓝光钙钛矿发光二极管

吴海妍 唐建新 李艳青

Efficient and stable blue perovskite light emitting diodes based on defect passivation

Wu Hai-Yan Tang Jian-Xin Li Yan-Qing

引用信息 Citation: [Acta Physica Sinica](#), 69, 138502 (2020) DOI: 10.7498/aps.69.20200566

在线阅读 View online: <https://doi.org/10.7498/aps.69.20200566>

当期内容 View table of contents: <http://wulixb.iphy.ac.cn>

您可能感兴趣的其他文章

Articles you may be interested in

高效绿光钙钛矿发光二极管研究进展

Research progress of efficient green perovskite light emitting diodes

物理学报. 2019, 68(15): 158504 <https://doi.org/10.7498/aps.68.20190647>

蓝光钙钛矿发光二极管: 机遇与挑战

Blue perovskite light-emitting diodes: opportunities and challenges

物理学报. 2019, 68(15): 158503 <https://doi.org/10.7498/aps.68.20190745>

基于N型纳米晶硅氧电子注入层的钙钛矿发光二极管

Perovskite light-emitting diodes based on n-type nanocrystalline silicon oxide electron injection layer

物理学报. 2019, 68(12): 128103 <https://doi.org/10.7498/aps.68.20190258>

溶液法制备的金属掺杂氧化镍空穴注入层在钙钛矿发光二极管上的应用

Perovskite light-emitting diodes based on solution-processed metal-doped nickel oxide hole injection layer

物理学报. 2020, 69(1): 018101 <https://doi.org/10.7498/aps.69.20191269>

有机添加剂在金属卤化钙钛矿发光二极管中的应用

Applications of organic additives in metal halide perovskite light-emitting diodes

物理学报. 2019, 68(15): 158505 <https://doi.org/10.7498/aps.68.20190307>

基于激子阻挡层的高效率绿光钙钛矿电致发光二极管

High efficiency green perovskite light-emitting diodes based on exciton blocking layer

物理学报. 2020, 69(3): 038501 <https://doi.org/10.7498/aps.69.20191263>

基于缺陷态钝化的高效稳定蓝光 钙钛矿发光二极管*

吴海妍¹⁾ 唐建新¹⁾ 李艳青^{1)2)†}

1) (苏州大学功能纳米与软物质研究院, 江苏省碳基功能材料与器件重点实验室, 苏州 215123)

2) (华东师范大学物理与电子科学学院, 教育部纳米光电与先进仪器工程研究中心, 上海 200241)

(2020年4月16日收到; 2020年5月13日收到修改稿)

钙钛矿材料由于具备带隙易调、光致发光量子产率高、色纯度高、载流子迁移率高、可低温溶液加工、电荷传输性能优良等优点, 在照明显示领域大放异彩。近年来, 通过控制化学计量比、尺寸工程和钝化缺陷等多种策略对钙钛矿微观结构进行调控, 极大地提高了钙钛矿发光二极管 (perovskite light emitting diodes, PeLEDs) 的性能。目前, 除蓝光外, 绿光、红光、近红外 PeLEDs 的外量子效率 (EQE) 均已超过 20%。造成蓝光器件性能停滞不前的主要原因是蓝光钙钛矿薄膜较差的覆盖率以及光谱不稳定。为提高钙钛矿薄膜质量及器件性能, 本文在准二维钙钛矿材料 $\text{PEA}_x\text{CsPbBr}_{3-y}\text{Cl}_y$ 的基础上, 通过引入双添加剂聚乙二醇 (PEG) 和溴化钾 (KBr), 钝化薄膜表面缺陷态, 减小晶粒尺寸, 抑制离子迁移与非辐射复合损耗, 进而提升蓝光钙钛矿器件的效率及光谱稳定性。最终在 488 nm 处获得最大亮度为 $1049 \text{ cd} \cdot \text{m}^{-2}$, 电流效率为 $5.68 \text{ cd} \cdot \text{A}^{-1}$, 外量子效率为 4.6% 的蓝光 PeLEDs。相比于不含添加剂的器件, 效率提升了近 3 倍, 且具有良好的光谱稳定性和工作寿命。

关键词: 钙钛矿, 蓝光, 发光二极管, 缺陷态钝化

PACS: 85.60.Jb, 78.60.Fi, 73.50.Gr, 68.55.-a

DOI: [10.7498/aps.69.20200566](https://doi.org/10.7498/aps.69.20200566)

1 引言

金属卤化物钙钛矿材料作为一种新型发光材料, 具有半峰宽窄 ($\text{FWHM} = 20 \text{ nm}$)、带隙可调 (380—1000 nm)、色纯度高、光致发光量子产率高 (photoluminescence quantum yield, PLQY)、电荷传输性能优良、材料成本低等优点, 在各种光电子领域具有广泛应用前景 [1—5], 例如钙钛矿激光器 (perovskite lasers)^[6,7]、钙钛矿发光二极管 (perovskite light emitting diodes, PeLEDs)^[8—10]、钙钛矿太阳能电池 (perovskite solar cells, PSCs)^[11,12] 等。2014 年, Tan 等^[13] 通过调控钙钛矿前驱体溶

液中的卤化物组分, 成功制备出在室温条件下工作的近红外器件与绿光器件, 外量子效率 (external quantum efficiency, EQE) 分别达到了 0.76% 与 0.1%。PeLEDs 的首次出现引发了科研人员对钙钛矿发光器件的研究热潮, 研究人员通过调控钙钛矿前驱体溶液的化学计量数^[14,15]、钝化薄膜表面缺陷^[16,17] 和尺寸工程^[18,19] 等多种策略, 大幅提高了 PeLEDs 的光电性能, 绿光、红光、近红外 PeLEDs 的 EQE 均已超过 20%^[10,20,21], 接近有机发光二极管 (organic light emitting diodes, OLEDs) 的水平。蓝光 PeLEDs 的 EQE 也达到了 10% 左右^[22,23], 与其他颜色相比, 效率仍然较低, 阻碍了钙钛矿在全彩显示和固态照明的实际应用。

* 国家自然科学基金 (批准号: 61520106012, 61722404, 51873138) 资助的课题。

† 通信作者. E-mail: yqli@phy.ecnu.edu.cn

蓝光 PeLEDs 性能不佳可归因于较差的薄膜表面覆盖率、晶界自身的缺陷引起的漏电流较大、非辐射复合较强等。早在 2015 年, Kumawat 等^[24]通过调节溴 / 氯元素比例, 首次制备出基于 $\text{MAPbBr}_{1.08}\text{Cl}_{1.92}$ 的三维蓝光 PeLEDs, 器件亮度及 EQE 分别为 $1.7 \text{ cd}\cdot\text{m}^{-2}$, 0.0003% , 对器件性能影响最大的因素是较差的薄膜质量。在此基础上, Kim 等^[25]通过混合 A 位离子 (Cs^+ , MA^+ , FA^+) 进一步提高器件的电学性能, 电致发光 (electroluminescence, EL) 峰位于 475 nm, 对应的亮度和 EQE 分别达到 $3567 \text{ cd}\cdot\text{m}^{-2}$, 1.7% 。由于三维钙钛矿薄膜质量差, 研究人员在蓝光钙钛矿前驱体中引入长链有机胺阳离子形成准二维结构 (quasi-two-dimensional, Quasi-2D), 如乙基胺盐 (EA^+)、丁基胺盐 (BA^+)、苯乙基胺盐 (PEA^+)、苯乙基胺盐 (PBA^+)、2-苯氧基乙胺 (POEA)^[18,19,26–28]。钙钛矿材料由块状结构转变为层状结构, 成膜质量明显提高, 薄膜粗糙度大幅降低。由于激子结合能的增大和载流子的集中, 更高的光致发光量子产率得以实现。但由于器件内部能量传递效率低, 器件可能会出现多个 EL 发光峰, 且在三维钙钛矿转变为准二维钙钛矿的过程中, 由于晶粒尺寸的减小可能会在表面或晶界处引入更多缺陷。此外, 基于 $\text{CsPbBr}_{3-y}\text{Cl}_y$ 的准二维钙钛矿材料中混合卤化物钙钛矿固有的相位不稳定性, 工作时发光光谱会随电压的增加而红移, 阻碍了蓝光 PeLEDs 的实际应用^[18,27–29]。已有文献报道, 引入碱金属离子 (如 Rb^+) 或稀有金属离子 (如 Y^{3+}) 可以抑制卤素迁移, 器件运行过程中展现了较好的光谱稳定性^[23,30]。在钙钛矿前驱体溶液中加入合适的添加剂, 可以改善薄膜的均匀性及晶粒的覆盖范围, 这些小晶粒能够在空间上产生激子扩散或降低晶界处的缺陷密度, 从而抑制光致发光猝灭, 避免了界面和钙钛矿薄膜中因离子缺陷 (如卤化物空位) 增加的非辐射复合损失, 器件的光电性能得到提高。

本文以准二维钙钛矿 $\text{PEA}_x\text{CsPbBr}_{3-y}\text{Cl}_y$ 为基准溶液, 加入添加剂聚乙二醇 (PEG) 和溴化钾 (KBr)。路易斯碱 PEG 可以补偿部分电荷, 钝化钙钛矿薄膜中的缺陷^[16]。无机金属溴化物 KBr 可调控钙钛矿晶粒的生长过程, K^+ 对钙钛矿的生长有促进作用, 有助于形成光滑致密且尺寸更小的钙钛矿薄膜, 消除界面缺陷, 抑制离子迁移, 从而使器件工作时光谱稳定性得到提高^[31,32]。在 PEG-

KBr 的协同作用下, 蓝光 PeLEDs 表现出优异的光电性能, 半峰宽窄 ($\text{FWHM} = 20 \text{ nm}$), 色纯度高 (色坐标为 $(0.0747, 0.2570)$), 在波长 488 nm 处最大亮度为 $1049 \text{ cd}\cdot\text{m}^{-2}$, 最大电流效率为 $5.68 \text{ cd}\cdot\text{A}^{-1}$, 峰值 EQE 达到 4.6% , 且外加电压下光谱稳定性良好。

2 实验部分

2.1 实验材料

将摩尔比为 2.6:1:1 的溴化铯 (CsBr 为 $0.2 \text{ mmol}\cdot\text{mL}^{-1}$, TCI 公司, 纯度 99.0%)、溴化铅 (PbBr_2 , TCI 公司, 纯度 99.0%)、氯化铅 (PbCl_2 , 西安宝莱特光电科技有限公司, 纯度 99.99%) 与质量分数为 10 wt% 的苯乙基溴化铵 (PEABr, 博润新材料公司, 纯度 99.5%) 溶于二甲基亚砜 (DMSO, Alfa Aesar 公司, 纯度 99.9%) 中, 制备成蓝光钙钛矿前驱体溶液。

为了优化钙钛矿成膜质量, 质量分数为 3.3 wt% 的聚乙二醇 (PEG, MACKLIN 公司, 平均 M_v 为 600000) 加入至钙钛矿前驱体溶液中。

为了改善发光光谱在外加电压下的红移现象, 在溶液中加入浓度为 $2 \text{ mg}\cdot\text{mL}^{-1}$ 的溴化钾 (KBr, Aladdin 公司, 纯度 99.5%)。所有制备的前驱体溶液在 40°C 下搅拌数小时, 静置备用。以上实验材料均直接购买使用, 没有进一步处理及提纯。制备流程如图 1 所示。

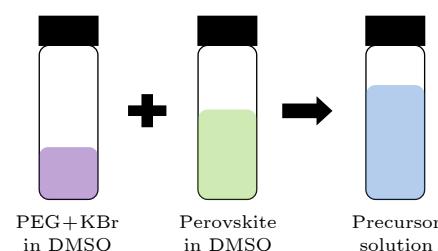


图 1 基于 $\text{PEA}_x\text{CsPbBr}_{3-y}\text{Cl}_y + \text{PEG} + \text{KBr}$ 钙钛矿前驱体溶液的合成路线

Fig. 1. Synthesis of $\text{PEA}_x\text{CsPbBr}_{3-y}\text{Cl}_y + \text{PEG} + \text{KBr}$ based perovskite precursor solution.

2.2 器件制备

将氧化铟锡 (indium tin oxide, ITO) 玻璃基片用丙酮、乙醇、异丙醇溶剂分别超声清洗 15 min, 放入 110°C 烘箱中烘干残留溶剂, 30 min 后取出备用。在薄膜沉积之前, 干燥的 ITO 玻璃基

板用紫外线臭氧处理 20 min, 以增强表面亲水性。过滤后的聚(3, 4-乙基二氧噻吩):聚(苯乙烯磺酸盐)(PEDOT:PSS, Clevios Al 4083)旋涂在 ITO 玻璃基板上, 转速为 4000 rpm, 旋涂好后的基片在 150 °C 的加热台处退火 15 min, 以除去残留的水分。退火后, 样品转移至充满氮气的手套箱中, 三种钙钛矿前驱体溶液过滤后, 旋涂在 PEDOT:PSS 基底上, 转速设定为 3000 rpm, 时间为 60 s, 随即放至 70 °C 的加热台处退火 8 min。将样品转移至有机热蒸发仪中(Trovato, 基准压力 $<3 \times 10^{-7}$ Torr (1 Torr ≈ 133.322 Pa), 依次蒸镀电子传输层 2, 2', 2'' -(1, 3, 5-benzinetriyl)-tris(1-phenyl-1-H-benzimidazole) (TPBi, Nichem 公司, 纯度 99.0%)、电子注入层氟化锂(LiF, MACKLIN 公司, 纯度 99.99%)和 Al 电极, 厚度分别为 50, 1 和 100 nm。蒸镀后对 PeLEDs 器件进行简易封装并测试其电学性能, 测定 PeLEDs 的有效面积为 10 mm²。

2.3 测试与表征

钙钛矿薄膜的表面微观形貌利用扫描电子显微镜(SEM, Zeiss Supra 55)进行表征。薄膜物质的晶体结构使用 X 射线衍射分析仪(XRD, PANalytical X'Pert Pro)进行分析, 以 Cu K α 作为射线源 ($\lambda = 0.154$ nm)。用荧光光谱仪(PL, Horiba Jobin Yvon)测定了稳态光致发光光谱, 瞬态光致发光光谱使用 Quantaurus-Tau 荧光寿命光谱仪(C11367-32, Hamamatsu Photonics)测量, 激发波长均为 373 nm。

钙钛矿发光器件的电流密度-电压-亮度($J-V-L$)特性曲线和电致发光(EL)光谱均由程控电源(Keithley model 2400)与光谱度计(PhotoResearch PR670)测定。EQE 值是通过积分球(Hamamatsu Photonics K.K. C9920-12)测量光通量得到的。采用 64 通道 ZJLS-4 型老化测试系统, 在恒流模式下测试器件寿命。以上测试与表征均在空气环境中完成。

3 结果与表征

3.1 薄膜形貌

图 2 为 $\text{PEA}_x\text{CsPbBr}_{3-y}\text{Cl}_y$ 钙钛矿溶液中加入不同添加剂的表面微观形貌图, 图 3 为含有不同添

加剂的钙钛矿晶粒尺寸分布柱状图。不添加任何添加剂的 $\text{PEA}_x\text{CsPbBr}_{3-y}\text{Cl}_y$ 钙钛矿薄膜表面覆盖不完整, 颗粒尺寸较大(平均晶粒尺寸为 38.47 nm), 低的薄膜覆盖率将会导致器件漏电流较大, 限制了器件性能(图 2(a) 和图 3(a))。作为对比, 纯 PEG 的加入可以抑制快速生长的钙钛矿晶粒, 降低晶粒尺寸(平均晶粒尺寸减小至 24.09 nm), 同时由于聚合物添加剂自身较好的溶液可加工性, 薄膜表面粗糙度显著降低, 覆盖率大幅度提高, 提高薄膜的覆盖度与均匀性可有效减少非辐射复合造成的电流损失(图 2(b) 和图 3(b))^[33]。纯 KBr 的加入可以使晶粒尺寸变得更小(平均晶粒尺寸为 20.50 nm), 研究表明小晶粒可以在空间上限制激子扩散长度, 增大激子辐射复合的可能性^[34]。同时 KBr 可以减缓结晶过程, 使钙钛矿结晶更加完美^[31](图 2(c) 和图 3(c))。 $\text{PEA}_x\text{CsPbBr}_{3-y}\text{Cl}_y + \text{PEG} + \text{KBr}$ 钙钛矿薄膜表面均一平整, 覆盖度最高, 晶粒尺寸最均匀, 平均粒径仅为 17.53 nm(图 2(d) 和图 3(d))。

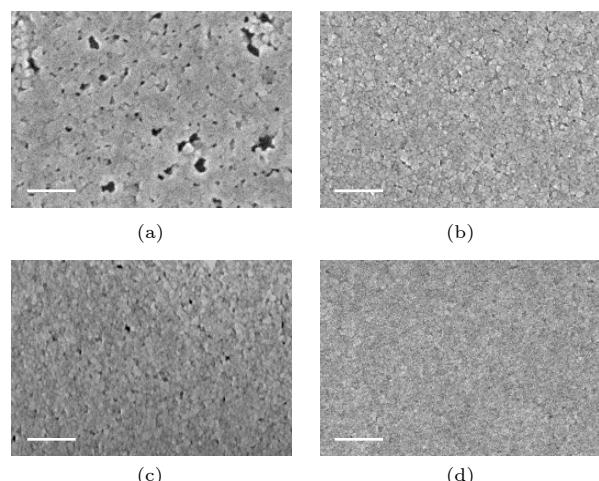
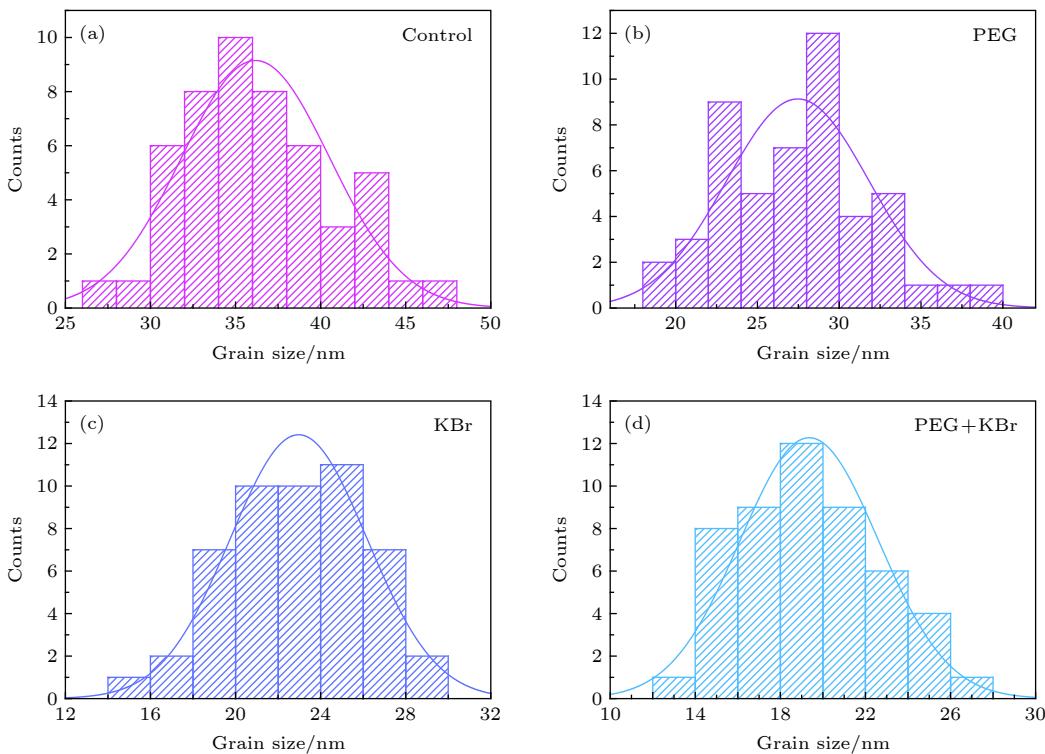
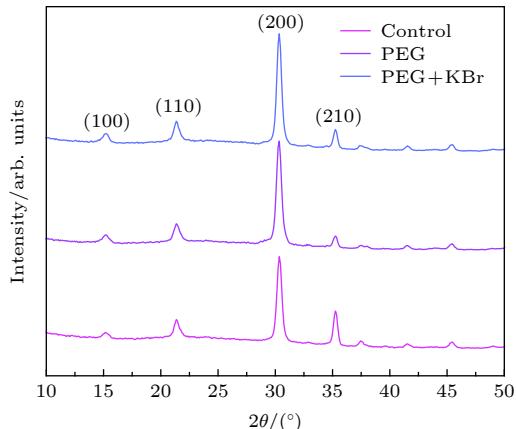


图 2 含有不同添加剂的 $\text{PEA}_x\text{CsPbBr}_{3-y}\text{Cl}_y$ 钙钛矿薄膜 SEM 图像, 标尺为 200 nm

Fig. 2. SEM images of $\text{PEA}_x\text{CsPbBr}_{3-y}\text{Cl}_y$ perovskite films with different additives, the scale bar is 200 nm.

3.2 光学性能

图 4 为三个样品 ITO/PEDOT:PSS/PEAxCsPbBr_{3-y}Cl_y, ITO/PEDOT:PSS/PEAxCsPbBr_{3-y}Cl_y + PEG, ITO/PEDOT:PSS/PEAxCsPbBr_{3-y}Cl_y + PEG+KBr 的 X 射线衍射图谱(XRD)。在 15.1°, 21.5°, 30.3°, 35.3° 处的特征峰分别对应(100), (110), (200), (210) 晶面, 加入不同添加剂的钙钛矿薄膜晶体结构以正交晶相($Pnma$)为主, 与之前的报道

图 3 含有不同添加剂的 $\text{PEA}_x\text{CsPbBr}_{3-y}\text{Cl}_y$ 钙钛矿晶粒尺寸分布柱状图Fig. 3. Histograms of grain size distributions of $\text{PEA}_x\text{CsPbBr}_{3-y}\text{Cl}_y$ perovskite films with different additives.图 4 含有不同添加剂的 $\text{PEA}_x\text{CsPbBr}_{3-y}\text{Cl}_y$ 钙钛矿薄膜在 PEDOT:PSS 上的 XRD 图谱Fig. 4. XRD patterns of various $\text{PEA}_x\text{CsPbBr}_{3-y}\text{Cl}_y$ perovskite films with different additives on PEDOT:PSS.

一致^[35]. 三种钙钛矿薄膜 XRD 峰位几乎相同, 说明添加少量的 PEG 或 KBr 对钙钛矿材料的晶体结构并无明显影响.

图 5 为上述三种薄膜在石英基底上的稳态光致发光光谱 (steady state photoluminescence spectroscopy) 和时间分辨光致发光衰减曲线 (time-resolved photoluminescence decay curves), 激发波长均为 373 nm. 图 5(a) 所示, 纯 $\text{PEA}_x\text{CsPbBr}_{3-y}\text{Cl}_y$ 钙钛矿薄膜的光致发光峰为 484 nm, 含有两种添

加剂的钙钛矿薄膜光致发光峰与标件相比均出现微量红移, 为 486 nm, PEG 的存在可能在一定程度上抑制了 PEABr 形成准二维钙钛矿的过程. 如图 5(b) 所示, 在激发波长为 373 nm 时, 未含添加剂的薄膜 PLQY 为 1.37%, 含有 PEG 的薄膜 PLQY 为 4.71%, 含有 PEG 与 KBr 的薄膜 PLQY 为 18.9%. 钙钛矿薄膜获得更高的光致发光量子产率, 有利于载流子的辐射复合发光. 如图 5(c) 所示, 标件钙钛矿薄膜 PL 寿命较短, 发光猝灭现象严重. PEG 和 KBr 的共同存在可以延长 PL 寿命, 呈现出较长的 PL 衰减曲线. 密度泛函理论表明钙钛矿薄膜中存在的卤素空位会在带隙内产生缺陷, 可能成为非辐射复合中心, 不利于制备高效的钙钛矿发光器件^[36]. 而在钙钛矿中引入合适的添加剂可以钝化钙钛矿薄膜处缺陷, 抑制薄膜中卤素空位的形成, 从而降低非辐射复合概率^[16,17]. 关于界面缺陷钝化有待进一步深入研究, 探究其物理机理.

3.3 电学性能

图 6(a) 为基于 $\text{PEA}_x\text{CsPbBr}_{3-y}\text{Cl}_y$ 钙钛矿薄膜的电致发光器件结构示意图, 器件结构为 ITO/PEDOT:PSS/钙钛矿/TPBi/LiF/Al, 其中钙钛矿层分别为 $\text{PEA}_x\text{CsPbBr}_{3-y}\text{Cl}_y$, $\text{PEA}_x\text{CsPbBr}_{3-y}\text{Cl}_y$

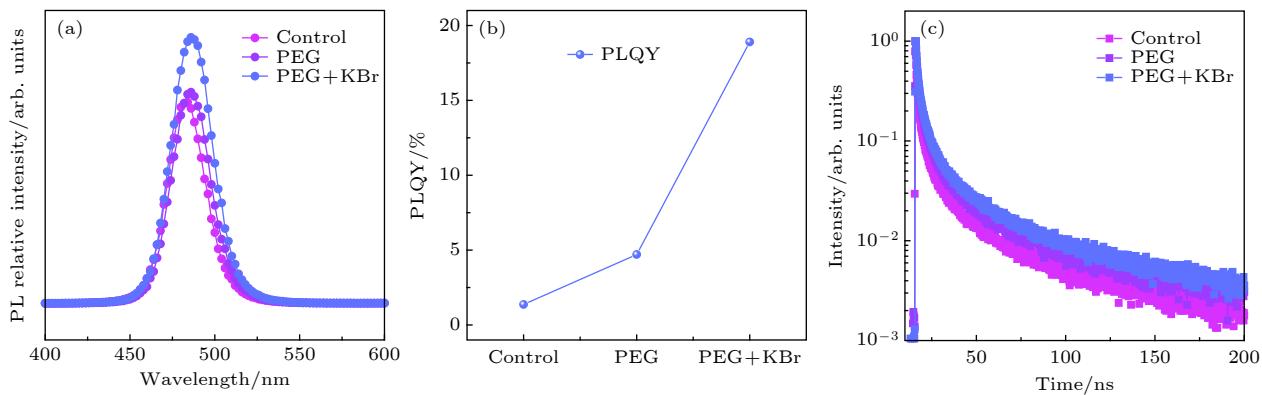
图 5 含有不同添加剂的 $\text{PEA}_x\text{CsPbBr}_{3-y}\text{Cl}_y$ 钙钛矿薄膜的光学性能表征 (a) PL 光谱; (b) PLQY; (c)TRPL 曲线

Fig. 5. Optical characterization of $\text{PEA}_x\text{CsPbBr}_{3-y}\text{Cl}_y$ perovskite films with different additives: (a) PL spectroscopy; (b) PLQY; (b) TRPL decay curves.

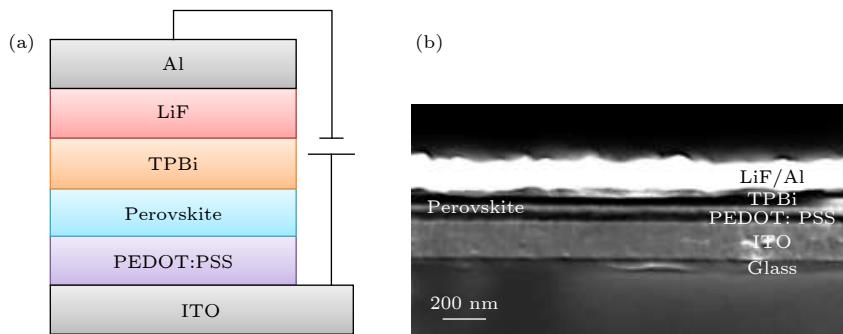


图 6 (a) PeLEDs 的器件结构示意图; (b) PeLEDs 的截面 SEM 图像

Fig. 6. (a) Device structure diagram of PeLEDs; (b) Cross-sectional SEM images of PeLEDs.

+ PEG, $\text{PEA}_x\text{CsPbBr}_{3-y}\text{Cl}_y + \text{PEG} + \text{KBr}$. 图 6(b) 为整体器件的 SEM 截面图, 从下至上依次为玻璃, 阳极 ITO, 空穴传输层 PEDOT:PSS, 钙钛矿发光层, 电子传输层 TPBi, 电子注入层 LiF, 阴极 Al.

图 7 为基于不同钙钛矿发光层器件的电学性能, 测量了器件亮度 (luminance, L)、电流效率 (current efficiency, CE)、功率效率 (power efficiency, PE)、外量子效率 (external quantum efficiency, EQE)、开启电压 (voltage on, V_{on})、半峰宽 (FWHM)、电致发光 (EL) 光谱等. 图 7(a) 为电流密度-电压-亮度 ($J-V-L$) 性能曲线, 图 7(b) 为电流效率-电流密度-外量子效率 ($CE-J-EQE$) 性能曲线. 对照器件的电流密度明显高于含有添加剂的器件, 结合钙钛矿薄膜的表面形貌, 可以发现没有添加剂钙钛矿薄膜的晶粒覆盖度差、存在较多孔洞, 会引起电流泄露, 空穴-电子对无法在发光层中进行有效辐射复合. 该器件表现的性能不佳, 最大亮度为 $779 \text{ cd}\cdot\text{m}^{-2}$, CE 和 EQE 仅为 $1.62 \text{ cd}\cdot\text{A}^{-1}$ 和 1.2% . 加入 PEG 后, 器件的电流密度显著降低, 亮度在一定程度上有所

提高, 亮度、CE 和 EQE 分别增长至 $1038 \text{ cd}\cdot\text{m}^{-2}$, $3.69 \text{ cd}\cdot\text{A}^{-1}$ 和 3.0% . 器件性能的提高可归功于 PEG 的引入促进形成致密无孔洞的钙钛矿薄膜. 为了进一步提升钙钛矿薄膜的性能以及发光器件的效率, 在制备钙钛矿薄膜过程中引入双添加剂—PEG 和 KBr, 我们发现双添加剂的引入促使形成了高表面覆盖率、晶粒尺寸较小且均匀的钙钛矿薄膜, 最大程度地抑制了电流泄漏, 同时改善了发光器件的空穴电子注入平衡, 提高了辐射复合效率. 最终 PeLEDs 的 CE 和 EQE 分别达到了 $5.68 \text{ cd}\cdot\text{A}^{-1}$ 和 4.6% , 相比对照器件提高了近 3 倍. 在器件的 CE 及 EQE 到达最高值后, 效率开始滚降, 随着电流密度的增加, 器件性能不断衰退, 这可能是源于俄歇复合引起的器件发光猝灭, 或是钙钛矿内部不断累积的电流热效应所引发^[13,37]. 综上所述, 不同钙钛矿薄膜的 PeLEDs 电学性能变化与其薄膜形貌和其他光学性能变化相一致. 图 7(c) 为三种器件归一化后的 EL 光谱图, 发光峰在 488 nm 处, 半峰宽窄 ($\text{FWHM} = 20 \text{ nm}$), 均呈高斯分布, 没

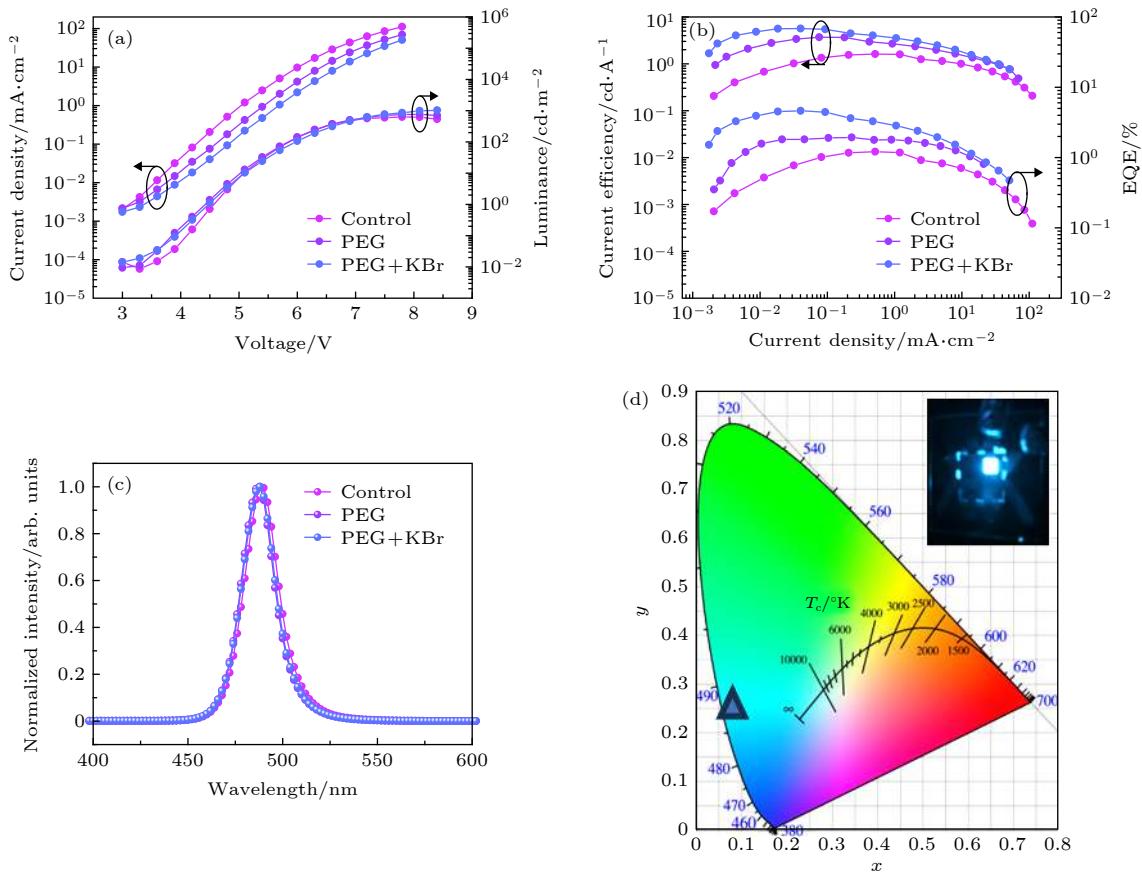


图 7 含有不同添加剂的 PeLEDs 电学性能表征 (a) 电流密度-电压-亮度 ($J-V-L$); (b) 电流效率-电流密度-外量子效率 ($CE-J-EQE$); (c) 归一化的 EL 光谱图; (d) 国际照明委员会 (CIE) 色坐标图

Fig. 7. Electrical performance characteristics of PeLEDs with different additives: (a) Current density-voltage-luminance($J-V-L$); (b) current efficiency-current density-external quantum efficiency($CE-J-EQE$); (c) the normalized EL spectra; (d) the Commission Internationale de l'Eclairage (CIE) coordinates.

有分峰。相对于 PL, EL 发光谱存在微量红移现象, 这可能是电荷载体与激子动力学的相互作用, 注入的载流子传输到能量较低的区域, 在更小的带隙间辐射复合^[24]。图 7(d) 为国际照明委员会 (CIE) 色坐标图, 基于 $PEA_xCsPbBr_{3-y}Cl_y + PEG + KBr$ 钙钛矿薄膜的 PeLEDs 可以在蓝色显色区域内发射出高纯度的蓝光, 色坐标为 (0.0747, 0.2570)。表 1 总结了不同添加剂钙钛矿发光层的 PeLEDs 电学性能。

表 1 含有不同添加剂钙钛矿发光层的蓝光 PeLEDs 性能

Table 1. The performance of blue PeLEDs with different additive perovskite materials.

Devices	Max. $L/cd\cdot m^{-2}$	CE/ $cd\cdot A^{-1}$	EL peak/nm	EQE/%
Control	779	1.62	488	1.2
PEG	1038	3.69	488	3.0
PEG+KBr	1049	5.68	488	4.6

3.4 器件寿命与稳定性

图 8(a) 为三种器件在空气环境下运行时的寿命衰减图, 测量的器件寿命是指在电压驱动下, 从初始亮度 (L_0) 衰减至亮度一半 ($L_0/2$) 时所需要的时间 (T_{50})^[38]。当初始亮度为 $100 cd\cdot m^{-2}$ 时 (此时对照器件的电压为 $5.88 V$, 电流密度 $6.039 mA\cdot cm^{-2}$; 含有 PEG 的器件电压为 $5.90 V$, 电流密度 $2.025 mA\cdot cm^{-2}$; 含有 PEG+KBr 的器件电压为 $6.0 V$, 电流密度 $1.707 mA\cdot cm^{-2}$), 对照器件的半衰期为 $6.6 min$, 含有 PEG 的器件半衰期提高至 $9.0 min$, 而 PEG 与 KBr 同时存在的器件半衰期可达 $11.4 min$, 比对照器件提高近一倍。主要原因是空穴-电子对能够在钙钛矿层进行有效的辐射复合出光, 内部热量损耗现象得到显著改善。通过对比 3 种器件在 T_0 与 T_{50} 时刻分别对应的 EL 光谱 (图 8(b)–图 8(d)), 可以看出在 T_0 时刻, 3 种器件的 EL 光谱均为 $488 nm$ 。当亮度下降至初始亮度

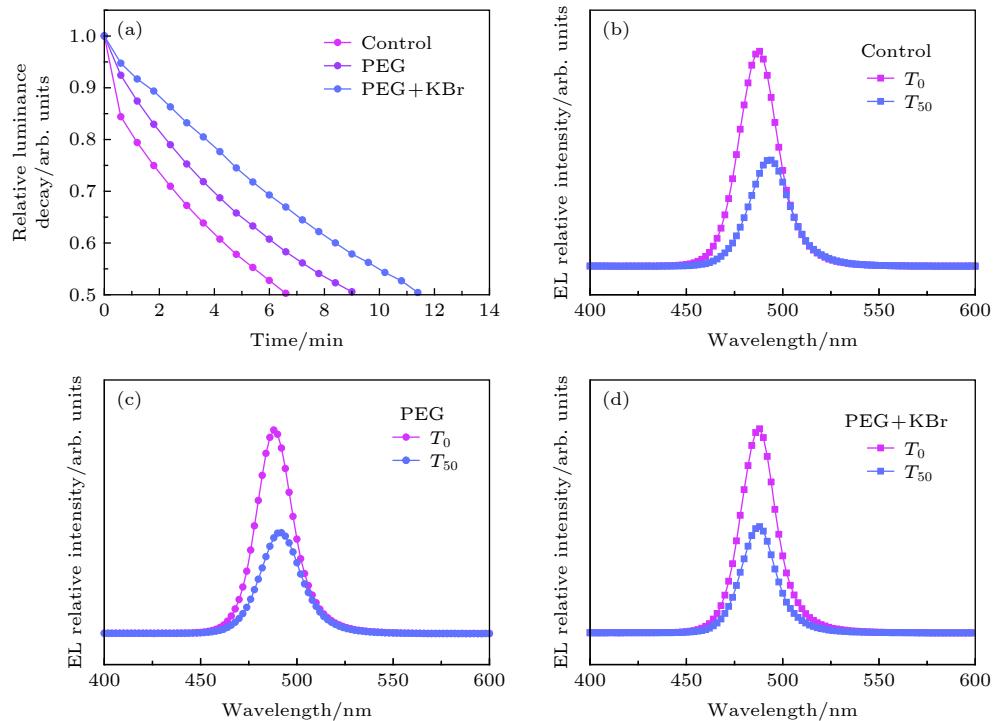


图 8 (a) 含有不同添加剂的 PeLEDs 寿命特性图. 含有不同添加剂的 PeLEDs 在 T_0 与 T_{50} 时对应的 EL 光谱 (b) 标准器件; (c) 有 PEG; (d) 有 PEG 与 KBr

Fig. 8. (a) Operating lifetime characteristics of PeLEDs with different additives. The corresponding EL spectra of PeLEDs with different additives at T_0 and T_{50} : (b) Control; (c) with PEG; (d) with PEG+KBr.

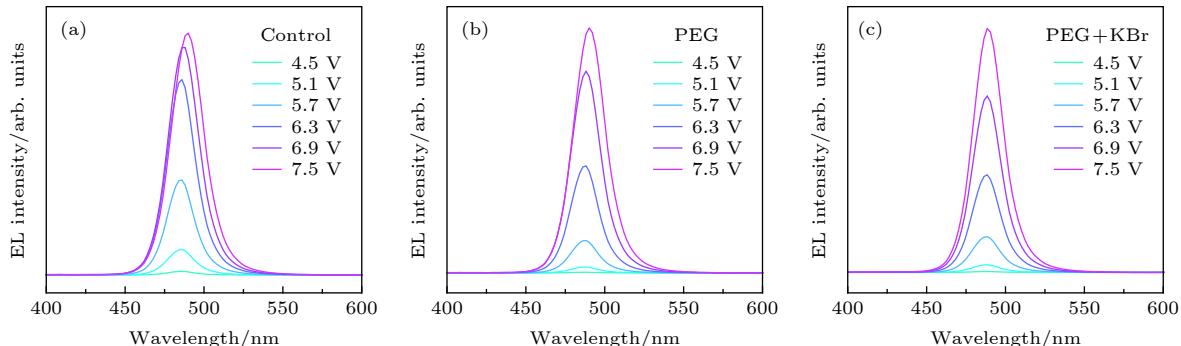


图 9 PeLEDs 光谱稳定性 (a) 标准器件; (b) 有 PEG; (c) 有 PEG 与 KBr

Fig. 9. The spectral stability of PeLEDs: (a) Control; (b) with PEG; (c) with PEG + KBr.

的一半时, 未含添加剂的器件 (T_{50} 时 EL 光谱为 494 nm) 与只含 PEG 的器件 (T_{50} 时 EL 光谱为 492 nm) 均发生不同程度的红移, 而含有双添加剂的器件 EL 光谱仍保持在 488 nm, 证实了 KBr 的存在可以提高器件运行时的稳定性.

图 9 研究了 KBr 的引入对 PeLEDs 光谱稳定性的影响, 测量了施加不同电压情况下 EL 发光光谱的变化情况. 可以看出, 在不含 KBr 的器件中, 当驱动电压达到 6.9 V 时, EL 光谱发生了微量红移 (标准器件发光峰从 488 nm 红移至 492 nm, 含

有 PEG 的器件发光峰从 488 nm 红移至 490 nm). 而在添加 KBr 的器件中, 随着驱动电压的增加, EL 光谱并未发生显著变化. 为进一步证明含有 KBr 的器件具有光谱稳定性, 在恒压下 (5.7 V) 测试了不同工作时长的器件 EL 光谱图, 如图 10 所示, 在器件运行至 3 min 时, 未含 KBr 的器件光谱已经发生红移, 5 min 时, 能明显看出 EL 光谱的变化, 而含有 KBr 的器件在 5 min 时仍保持良好的运行稳定性. 因此, 这种现象可以理解为在钙钛矿前驱体中引入 KBr 可以显著降低界面缺陷密度,

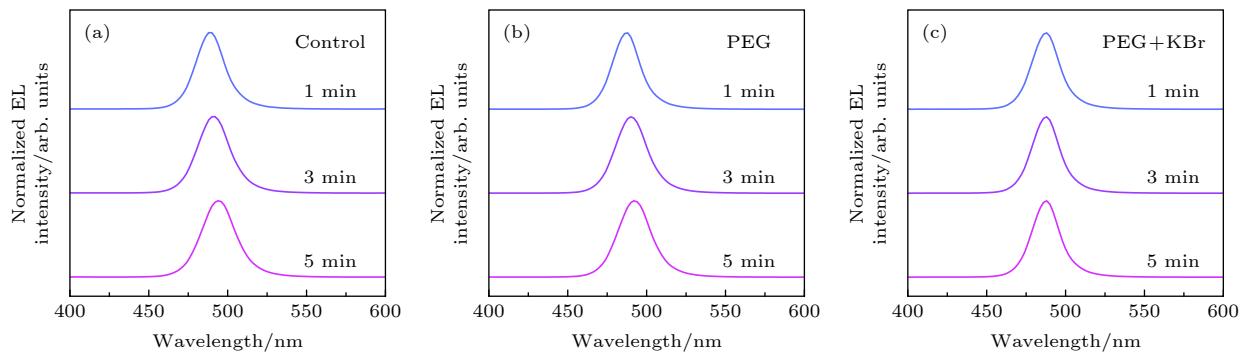


图 10 5.7 V 下, PeLEDs 不同工作时长的 EL 光谱图 (a) 标准器件; (b) 有 PEG; (c) 有 PEG 与 KBr

Fig. 10. The EL spectra of PeLEDs with different working minutes at 5.7 V: (a) Control; (b) with PEG; (c) with PEG+KBr.

消除了钙钛矿膜中移动卤化物的离子缺陷, 同时还抑制离子迁移, 因此在工作电压下发光光谱的稳定性得到提高^[32,39].

4 结 论

综上, 在钙钛矿发光器件中, 通过 PEG 与 KBr 双添加剂的加入, 有效改善了 $\text{PEA}_x\text{CsPbBr}_{3-y}\text{Cl}_y$ 钙钛矿薄膜的形貌, 得到了表面均一、覆盖率高、晶粒尺寸较小且无孔洞的钙钛矿发光薄膜. 其中 PEG 用以补偿电荷、钝化缺陷, KBr 用于减缓结晶过程、减小结晶尺寸, 使激子能够有效地在钙钛矿层辐射复合发光. 基于 $\text{PEA}_x\text{CsPbBr}_{3-y}\text{Cl}_y + \text{PEG} + \text{KBr}$ 发光层的钙钛矿发光器件漏电流现象被显著抑制, 最终获得高纯度蓝光 PeLEDs, 最大亮度达到 $1049 \text{ cd} \cdot \text{m}^{-2}$, CE 达到 $5.68 \text{ cd} \cdot \text{A}^{-1}$, EQE 达到 4.6%. 实验结果表明 KBr 的引入能够抑制 Br/Cl 迁移, 器件工作时光谱稳定性得到提高. 本文为实现高效稳定的蓝光 PeLEDs 提供了一个新思路.

参考文献

- [1] Zhang X, Liu H, Wang W, Zhang J, Xu B, Karen K L, Zheng Y, Liu S, Chen S, Wang K, Sun X W 2017 *Adv. Mater.* **29** 1606405
- [2] Yao X, Ding Y L, Zhang X D, Zhao Y 2015 *Acta Phys. Sin.* **64** 038805 (in Chinese) [姚鑫, 丁艳丽, 张晓丹, 赵颖 2015 物理学报 **64** 038805]
- [3] Stranks S D, Eperon G E, Grancini G, Menelaou C, Alcocer M J, Leijtens T, Herz L M, Petrozzi A, Snaith H J 2013 *Science* **342** 341
- [4] Liu D, Kelly T L 2014 *Nat. Photonics* **8** 133
- [5] Dong Q, Fang Y, Shao Y, Mulligan P, Qiu J, Cao L, Huang J 2015 *Science* **347** 967
- [6] Brenner P, Stulz M, Kapp D, Abzieher T, Paetzold U W, Quintilla A, Howard I A, Kalt H, Lemmer U 2016 *Appl. Phys. Lett.* **109** 141106
- [7] Wang Y C, Li H, Hong Y H, Hong K B, Chen F C, Hsu C H, Lee R K, Conti C, Kao T S, Lu T C 2019 *ACS Nano* **13** 5421
- [8] Xiao Z G, Kerner R A, Zhao L F, Tran N L, Lee K M, Koh T W, Scholes G D, Rand B P 2017 *Nat. Photonics* **11** 108
- [9] Wang N, Cheng L, Ge R, Zhang S, Miao Y, Zou W, Yi C, Sun Y, Cao Y, Yang R, Wei Y, Guo Q, Ke Y, Yu M, Jin Y, Liu Y, Ding Q, Di D, Yang L, Xing G, Tian H, Jin C, Gao F, Friend R H, Wang J, Huang W 2016 *Nat. Photonics* **10** 699
- [10] Lin K, Xing J, Quan L N, de Arquer F P G, Gong X W, Lu J X, Xie L Q, Zhao W J, Zhang D, Yan C Z, Li W Q, Liu X Y, Lu Y, Kirman J, Sargent E H, Xiong Q H, Wei Z H 2018 *Nature* **562** 245
- [11] Turkevych I, Kazaoui S, Belich N A, Grishko A Y, Fateev S A, Petrov A A, Urano T, Aramaki S, Kosar S, Kondo M, Goodilin E A, Graetzel M, Tarasov A B 2019 *Nat. Nanotechnol.* **14** 57
- [12] Tavakoli M M, Yadav P, Prochowicz D, Sponseller M, Oshevov A, Bulovic V, Kong J 2019 *Adv. Energy Mater.* **9** 1803587
- [13] Tan Z K, Moghaddam R S, Lai M L, Docampo P, Higler R, Deschler F, Price M, Sadhanala A, Pazos L M, Credgington D, Hanusch F, Bein T, Snaith H J, Friend R H 2014 *Nat. Nanotechnol.* **9** 687
- [14] Cho H, Jeong S H, Park M H, Kim Y H, Wolf C, Lee C L, Heo J H, Sadhanala A, Myoung N, Yoo S, Im S H, Friend R H, Lee T W 2015 *Science* **350** 1222
- [15] Yantara N, Bhaumik S, Yan F, Sabba D, Dewi H A, Mathews N, Boix P P, Demir H V, Mhaisalkar S 2015 *J. Phys. Chem. Lett.* **6** 4360
- [16] Cheng L P, Huang J S, Shen Y, Li G P, Liu X K, Li W, Wang Y H, Li Y Q, Jiang Y, Gao F, Lee C S, Tang J X 2019 *Adv. Opt. Mater.* **7** 1801534
- [17] Fang Z, Chen W, Shi Y, Zhao J, Chu S, Zhang J, Xiao Z 2020 *Adv. Funct. Mater.* **30** 1909754
- [18] Li Z, Chen Z, Yang Y, Xue Q, Yip H L, Cao Y 2019 *Nat. Commun.* **10** 1027
- [19] Wang K H, Peng Y, Ge J, Jiang S, Zhu B S, Yao J, Yin Y C, Yang J N, Zhang Q, Yao H B 2018 *ACS Photonics* **6** 667
- [20] Cao Y, Wang N, Tian H, Guo J, Wei Y, Chen H, Miao Y, Zou W, Pan K, He Y, Cao H, Ke Y, Xu M, Wang Y, Yang M, Du K, Fu Z, Kong D, Dai D, Jin Y, Li G, Li H, Peng Q, Wang J, Huang W 2018 *Nature* **562** 249
- [21] Xu W, Hu Q, Bai S, Bao C, Miao Y, Yuan Z, Borzda T, Barker A J, Tyukalova E, Hu Z, Kawecki M, Wang H, Yan Z, Liu X, Shi X, Uvdal K, Fahlman M, Zhang W, Duchamp M, Liu J M, Petrozzi A, Wang J, Liu L M, Huang W, Gao F

- 2019 *Nat. Photonics* **13** 418
- [22] Liu Y, Cui J, Du K, Tian H, He Z, Zhou Q, Yang Z, Deng Y, Chen D, Zuo X, Ren Y, Wang L, Zhu H, Zhao B, Di D, Wang J, Friend R H, Jin Y 2019 *Nat. Photonics* **13** 760
- [23] Wang Q, Wang X, Yang Z, Zhou N, Deng Y, Zhao J, Xiao X, Rudd P, Moran A, Yan Y, Huang J 2019 *Nat. Commun.* **10** 5633
- [24] Kumawat N K, Dey A, Kumar A, Gopinathan S P, Narasimhan K L, Kabra D 2015 *ACS Appl. Mater. Interfaces* **7** 13119
- [25] Kim H P, Kim J, Kim B S, Kim H M, Kim J, Yusoff A R b M, Jang J, Nazeeruddin M K 2017 *Adv. Opt. Mater.* **5** 1600920
- [26] Wang Q, Ren J, Peng X F, Ji X X, Yang X H 2017 *ACS Appl. Mater. Interfaces* **9** 29901
- [27] Vashishtha P, Ng M, Shivarudraiah S B, Halpert J E 2018 *Chem. Mater.* **31** 83
- [28] Cheng L, Cao Y, Ge R, Wei Y Q, Wang N N, Wang J P, Huang W 2017 *Chin. Chem. Lett.* **28** 29
- [29] Duan C C, Chen L, Yin Y, Zhu L 2019 *Acta Phys. Sin.* **68** 158503 (in Chinese) [段聪聪, 程露, 殷垚, 朱琳 2019 物理学报 **68** 158503]
- [30] Jiang Y, Qin C, Cui M, He T, Liu K, Huang Y, Luo M, Zhang L, Xu H, Li S, Wei J, Liu Z, Wang H, Kim G H, Yuan M, Chen J 2019 *Nat. Commun.* **10** 1868
- [31] Ren Z, Xiao X, Ma R, Lin H, Wang K, Sun X W, Choy W C H 2019 *Adv. Funct. Mater.* **29** 1905339
- [32] Zheng F, Chen W, Bu T, Ghiggino K P, Huang F, Cheng Y, Tapping P, Kee T W, Jia B, Wen X 2019 *Adv. Energy Mater.* **9** 1901016
- [33] Li Z C, Chen Z M, Zou G R X, Yip H L, Cao Y 2019 *Acta Phys. Sin.* **68** 158505 (in Chinese) [黎振超, 陈梓铭, 邹广锐兴, 叶轩立, 曹镛 2019 物理学报 **68** 158505]
- [34] Li G, Tan Z K, Di D, Lai M L, Jiang L, Lim J H W, Friend R H, Greenham N C 2015 *Nano Lett.* **15** 2640
- [35] Edri E, Kirmayer S, Kulbak M, Hodes G, Cahen D 2014 *J. Phys. Chem. Lett.* **5** 429
- [36] Shi H, Du M H 2014 *Phys. Rev. B* **90** 174103
- [37] Zou W, Li R, Zhang S, Liu Y, Wang N, Cao Y, Miao Y, Xu M, Guo Q, Di D, Zhang L, Yi C, Gao F, Friend R H, Wang J, Huang W 2018 *Nat. Commun.* **9** 608
- [38] Yang Y, Zheng Y, Cao W, Titov A, Hyvonen J, Manders J R, Xue J, Holloway P H, Qian L 2015 *Nat. Photonics* **9** 259
- [39] Wang J F, Lin D X, Yuan Y B 2019 *Acta Phys. Sin.* **68** 158501 (in Chinese) [王继飞, 林东旭, 袁永波 2019 物理学报 **68** 158501]

Efficient and stable blue perovskite light emitting diodes based on defect passivation*

Wu Hai-Yan¹⁾ Tang Jian-Xin¹⁾ Li Yan-Qing^{1)2)†}

1) (Jiangsu Key Laboratory for Carbon-Based Functional Materials & Devices, Institute of Functional Nano & Soft Materials (FUNSOM), Soochow University, Suzhou 215123, China)

2) (School of Physics and Electronics Science, Ministry of Education Nanophotonics & Advanced Instrument Engineering Research Center, East China Normal University, Shanghai 200241, China)

(Received 16 April 2020; revised manuscript received 13 May 2020)

Abstract

Solution-processable metal halide perovskites materials have many advantages, such as adjustable band gap, high photoluminescence quantum yield (PLQY), high color purity, high carrier mobility, low temperature solution process, excellent charge transport property and so on. These make them potential application in the display field. In the past few years, the device performance of perovskite light emitting devices (PeLEDs) have been greatly improved by manipulating the perovskite microstructures through various strategies, such as stoichiometry control, dimensional engineering, defect passivation and so on. At present, except for blue PeLEDs, the external quantum efficiencies (EQEs) over 20% have been achieved for green, red, and near-infrared PeLEDs. The low efficiency of blue PeLEDs is retarding their potential applications in full-color display and solid-state lighting. The main reasons in blue PeLEDs are the poor film coverage of blue perovskite materials and the spectral instability during device operation. In order to improve the quality of perovskite film and device performance, the quasi two-dimensional perovskite materials phenylethylammonium cesium lead bromide chloride ($\text{PEA}_x\text{CsPbBr}_{3-y}\text{Cl}_y$) are used as the main perovskite emission material, by partially replacing Br with Cl to enlarge their bandgap to achieve the blue emission. The Lewis base polyethyleneglycol (PEG) is introduced to passivate the surface trapping defects and improve perovskite film coverage. The potassium bromide (KBr) is introduced to reduce perovskite grain size, suppress mobile ion migration and exhibit excellent spectral stability. Dual additives PEG and KBr are incorporated into the quasi-2D blue perovskite for inhibiting the nonradiative losses by passivating the traps in the perovskite films. Eventually, the $\text{PEA}_x\text{CsPbBr}_{3-y}\text{Cl}_y + \text{PEG} + \text{KBr}$ based blue PeLEDs with the emission peak of 488 nm are accompanied, which maximum brightness, current efficiency, and external quantum efficiency reached $1049 \text{ cd}\cdot\text{m}^{-2}$, of $5.68 \text{ cd}\cdot\text{A}^{-1}$, and of 4.6%, respectively, with high color purity (the Commission Internationale de L'Eclairage (CIE) chromaticity coordinates is (0.0747, 0.2570)) and the narrow full width at half maximum (FWHM) of 20 nm. Compare to the devices without additives, the efficiency has increased by nearly 3 times. Furthermore, the devices also show better spectral stability and operation lifetime. This work provides an effective method of blue PeLEDs toward the practical applications.

Keywords: perovskite materials, blue emission, light emitting diodes, defect passivation

PACS: 85.60.Jb, 78.60.Fi, 73.50.Gr, 68.55.-a

DOI: 10.7498/aps.69.20200566

* Project supported by the National Natural Science Foundation of China (Grant Nos. 61520106012, 61722404, 51873138).

† Corresponding author. E-mail: yqli@phy.ecnu.edu.cn